(43) 16.1.1991 (19) JP (11) 3-8385 (A)

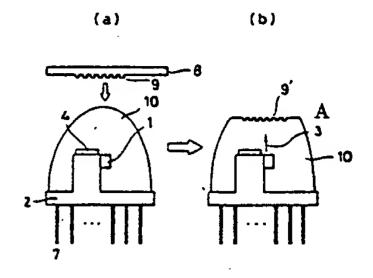
(21) Appl. No. 64-142189 (22) 6.6.1989

(71) MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD (72) HIDEYUKI NAKANISHI(2)

(51) Int. Cl⁵. H01S3/18

PURPOSE: To simplify assembling the mounting work and irradiate layer with high accuracy by resin-encapsulating a semiconductor laser element fixed with a fixing base together with an optical detector, and installing a diffraction grating for radiation laser light to the top.

CONSTITUTION: A semiconductor element 1 is fastened with a fixing base 2 where a photodetector 4 is mounted. When resin 10 is sealed after interconnection, an uneven pattern 9 which diffracts laser light 3 in a required direction is formed on a mold 8. A grating pattern 9' is transferred to the resin 10 by compressing the mold 8, responding with an optical path, which competes the process. This construction makes it possible to minimize the number of components, simplify an assembling process and obtain a high accuracy laser light irradiation device.



7: electrode. A: diffraction grating

(54) COUPLING DISTRIBUTED-FEEDBACK TYPE SEMICONDUCTOR LASER

(43) 16.1.1991 (19) JP (11) 3-8386 (A)

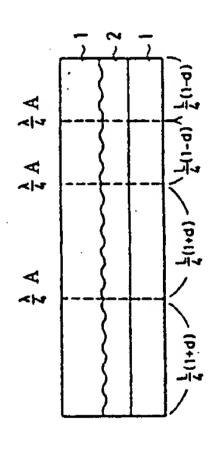
(21) Appl. No. 64-143677 (22) 5.6.1989

(71) NIPPON TELEGR & TELEPH CORP <NTT> (72) AKIRA SUGIMURA(1)

(51) Int. Cl⁵. H01S3/18

PURPOSE: To obtain a coupling distributed-feedback type semiconductor laser which does not produce any made instability frequently by providing a phase shift section at three locations and deciding the length of each shift section for a specified valve where the amount of shift is $\lambda/4$ and four-divided, stating with the ends.

CONSTITUTION: An activated layer 2 is installed between two clad layers 1. The amount of shift in a phase shift section at three locations is $\lambda/4$ in all cases. The length of the four divided sections are specified as L(1+d)/4, L(1+d)/4, L(1-d)/4, L(1-d)/4. The term λ stands for laser wavelength while L stands for a total length of semiconductor laser. 0.25 < d in particular is selected for the value in case of -1 < d < 1. This construction makes it possible to prevent the scattering of characteristics whenever the laser is changed since oscillation occurs when the difference between an oscillation frequency and Bragg frequency is $\delta=0$. Furthermore, the deviation $\Delta \alpha$ of a threshold gain α with the next mode is increased, thereby providing a coupling distributedfeedback type laser having a narrow spectrum and equalizing the amount of three phase shift in all cases. It is, therefore, possible to facilitate the manufacturing process.



A: phase shift

(54) MANUFACTURE OF SUBSTRATE FOR PRECISE FINE WIRE CIRCUIT

(11) 3-8388 (A)

(43) 16.1.1991 (19) JP

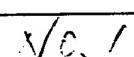
(21) Appl. No. 64-143464 (22) 6.6.1989

(71) POLYPLASTICS CO (72) KOJI SUZUKI(1)

(51) Int. Cl⁵. H05K1/03,C08L3/00,C08L7/02,C08L67/00

PURPOSE: To form a sophisticated fine wire circuit by metal-coating a substrate which forms a composite containing an inorganic filler capable of forming an anisotropic melting phase in liquid crystal polyester in a vacuum tank, keeping a temperature of 60°C or over on the surface of said substrate, and selectively etching the surface of said substrate.

CONSTITUTION: An inorganic filler is a fine particle selected from a group II element, its oxides, sulfate, and the like or Al, Si and groups of its oxides. The average grain size is 0.01 to $100\mu m$. The particles are 5 to 80% blended in terms of the total weight of the composite. It is also acceptable that fiber whose average grain size is 1 to $30\mu m$ and whose length is $5\mu m$ to 1mm, is blended at a rate of 1 to 60%. Moreover, a combined use of fine particle-like of fiber-like inorganic substances is also acceptable and they may be blended at a rate of 85% or below. The fiber adopted is a glass fiber or the like. It is formed on a substrate by an injection process or a similar process. Then, a metal material is laminated thereon and etched with a resist mask, thereby producing a semiconductor pattern. This construction makes it possible to form a precise and fine-sized circuit without high temperature peeling off and keep it submerged in solder as well.



19 日本国特許庁(JP)

① 特許出頭公開

U112531-

四公開特許公報(A)

平3-8388

3 Int. Cl. 5 H 05 K

識別記号

庁内整理番号

④公開 平成3年(1991)1月16日

1/03 08 L 3/00 7/02 67/00 1/03 H 05 K

D K J Q K K F

6835-5E 6770-4 J 6770-4 J

6835-5E F

審査請求 未請求 請求項の数 10 (全9頁)

会発明の名称

精密細線回路用基板の製造方法

平1-143464 ②特

平1(1989)6月6日 頭 忽出

者 明 鈴 @発 者 @発 明

冶 好

静岡県庵原郡富士川町中野台1-3-2

木 行 智 田

静岡県富士市宮島885-11

ポリプラスチックス株 顋 包出 人

大阪府大阪市中央区安土町2丁目3番13号

式会社

倒代 理

弁理士 古 谷

甜 眀

発明の名称

精密細線回路用基板の製造方法

- 特許請求の範囲
 - 異方性溶融相を形成しうる溶融加工性ポリ エステル(液晶性ポリエステル)に無機充塡 材を含有せしめてなる液晶性ポリエステル樹 脂組成物を用いて成形してなる基板を、真空 槽内で基板の表面温度が60で以上となるよう 加熱しながらスパッタリング、イオンプレー ティング又は真空蒸着の何れかの方法により 表面金属被覆処理することを特徴とするサブ トラクティブ法により精密細線回路形成可能 な基板の製造方法。
 - 2 無機充填材が周期律表Ⅱ族元素及びその酸 化物、硫酸塩、リン酸塩、珪酸塩、炭酸塩、 又はアルミニウム、珪栗、スズ、鉛、アンチ モン、ピスマスの元素及びその酸化物からな る群より選ばれた1種又は2種以上の微粉状 無機充塡材であり、その配合量が組成物全重

量に対して5~80重量%である請求項し記載 の基板の製造方法。

- 微粉状無機充填材が平均粒径0.01~ 100㎞ の範囲にある請求項2記載の基板の製造方法。
- 無機充填材が直径 1 ~30 μm 、長さ 5 μm ~lonの範囲にある繊維状無機物であり、そ の配合量が組成物全重量に対して1~60重量 %である請求項1記載の基板の製造方法。
- 5 無機充填材が周期律表Ⅱ旋元素及びその酸 化物、硫酸塩、リン酸塩、珪酸塩、炭酸塩、 又はアルミニウム、珪素、スズ、鉛、アンチ モン、ピスマスの元素及びその酸化物からな る群より選ばれた1種又は2種以上の微粉状 無機充填材と繊維状無機物とを併用したもの であり、これらの総配合量が組成物全重量に 対して85重量%以下である請求項1記載の基 板の製造方法。
- 6 繊維状無機物がガラス繊維、ミルドガラス ファイバー又はチタン酸カリウム繊維である 請求項4又は5記載の基板の製造方法。

- 8 基板がピングリッドアレイ (PGA) 用又 は成形プリント配線用基板である請求項1記 載の基板の製造方法。
- 9 基板が立体形状、フィルム状又はシート状である請求項1記載の基板の製造方法。
- 10 請求項1~9の何れかの製造方法により得られたサブトラクティブ法により精密細線回路形成可能な基板。
- 3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、異方性溶融相を形成し得る溶融加工性ポリエステル (以後単に「液晶性ポリエステル」と略す) 樹脂組成物を用いて成形してなるサブトラクティブ法による精密細線回路が形成可能な基板の表面金属被優処理法とその処理法により得られる基板に関する。

のままでは真空蒸着、イオンプレーティング、 スパッタリング等の2次加工ができない。

そこで、従来一般の樹脂に用いられている様 な薬品による表面粗面化処理を前処理として行 うことが考えられるが、表面は化学的には極め て不活性で観和性のある適切な溶剤がなく、表 層の配向層を取り除き表面を粗面化することが できない。そこで液晶性ポリエステル樹脂の強 い配向性を弱めるための無機フィラーや易溶出 性添加剤を加えて、強酸や強アルカリ溶液によ り表面を粗化することが考えられる。然しなが ら、この方法でエッチングした基板の全表面に 金属被覆を無電解メッキ等により形成せしめて も、高い密着力を得ようとすれば、表面租度を 上げていく必要があり、この場合は全面的に金 属被覆された基板表面の凹凸のために、回路パ ターン形成のためのレジストインキの輪郭部が ポケたり、インキの未着郎ができ、又パターン の形成されるドライフィルムによるパターン貼 付け法においてはフィルムの基板に対する密着

更に詳しくは、サブトラクティブ法による精密知線回路形成用基板として耐熱性、成形加工性に優れた液晶性ポリエステル樹脂組成物を用いて成形した基板に、効率よく表面金属被覆処理する方法とその方法により作成された基板に関する。

[従来の技術とその課題]

液晶性ポリエステルは、一般に知られている 熱可塑性ポリエステル、例えばポリブチレンテ レフタレート、ポリエチレンテレフタレートと 異なり、剛直な奇分子よりなり、溶融状態でも 分子鎖は折れ曲がり難く棒状を保っているため、 溶融時に分子の絡み合いが少なく、値かないが 応力を受けるだけで一方向に配向し、液状でも 結晶性を示すいわゆる液晶性を示す。

斯かる液晶性ポリエステルは一般に行われている射出成形加工法を適用することができ、成形加工性、耐熱性、寸法安定性等に優れる利点を有するが、成形された基板の表面は強い配向のため表層部は剝離し毛羽立ちを生じ易く、そ

性に劣る。更に祖度の大きな面への金属被覆は 膜厚が均一にならず、サブトラクティブ法では、 精密細線回路を形成することは困難である。

また、配向性だけを改良した基板に直接真空 蒸着、スパッタリング、イオンプレーティング 等により金属皮膜を形成した場合は、平滑な表 面は得られても皮膜の密着力は高くなく、実用 に供し得なかった。特に、一般の熱可塑性樹脂 では真空蒸着、スパッタリング、イオンプレー ティングを行う際の真空中での素材からの発生 ガスが多く、良好な性能を持った金属皮膜を樹 脂の上に強固に密着させることが出来なかった。 液晶性ポリエステルはこのような発生ガスの問 題は少ないが、そのままでは前記理由により良 好な密着力を持った金属膜の形成ができない。 また、例えば酸又はアルカリ易溶性無機フィラ ーを添加して酸又はアルカリでエッチングした 後、常法で無電解メッキして全面金属被覆処理 した基板上にサブトラクティブ法で精密細線回 路を形成しようとしても、従来の回路はLine幅 0.30mm、Space幅0.30mmが限界であり、しかも 和線化のため表面組度を改善していくと被膜の 密着力が低くなり、実用に供し得なかったので ある。

尚、ここでLine幅とは回路一本の幅、 Space 幅とは隣合う回路間の間隔を示す。

一方、液晶性ポリエステルは、一般金属の熱 線影張係数に匹敵する低い線形張係数を示し、 耐熱的には 260 ℃のハンダ浴に10 秒間浸漬して も異常を生じない等の特徴を有し、この特性を 生かして、接着剤により金属と接合した部品や メッキを付与した基板の用途を目的として部記 表面特性を改善した表面金属処理方法が求められていたが、未だ満足のいく方法は知られてい ない。

[課題を解決するための手段]

本発明者等は、この様な液晶性ポリエステルの熱的に有益な特徴を生かし、物理的・化学的 性質を損なうことなしに剝離し易い表層を発生 させず、基板表面に密着性の良好な金属膜を付

処理することを特徴とするサブトラクティブ法 により精密細線回路形成可能な基板の製造方法 を提供するものである。

ここでいうサブトラクティブ法による回路形成法とは、金属等の導電性材料よりなる基板の表面を全面的に被覆又は積層した後、基板要型に固路として必要ないがある。 部分をエッチングレジストである。 部分をエッチングをでエッチングをでエッチングでエッチングでエッチングでエッチングでエッチングをでエッチングを開した後、エッチングの金属を溶解した後、エッチングに出る。 せ回路を形成する方法である。

本発明で用いられる無機充填材とは、周期律表 I 族元素及びその酸化物、硫酸塩、リン酸塩、建酸塩、炭酸塩、又はアルミニウム、産素、スズ、鉛、アンチモン、ビスマスの元素及びその酸化物からなる群より選ばれた1種又は2種以上の微粉状無機充填材が好ましく、特に周期律表 I 族元素の酸化物、硫酸塩、リン酸塩及び珪

即ち本発明は

異方性溶験相を形成しうる溶融加工性ポリエステル(液晶性ポリエステル)に無機充填材を含有せしめてなる液晶性ポリエステル樹脂組成物を用いて成形してなる基板を、真空標内ではある表面温度が60℃以上となるよう加熱しながらスパッタリング、イオンプレーティング又は真空蒸着の何れかの方法により表面の金属被獲

酸塩からなる群より選ばれる1種又は2種以上 が好ましい。 ・

周期律表Ⅱ族の元素の酸化物とは、酸化マグ ネシウム、酸化カルシウム、酸化パリウム、酸 化亜鉛等の如き化合物であり、リン酸塩とはリ ン酸マグネシウム、リン酸カルシウム、リン酸 パリウム、リン酸亜鉛、ピロリン酸マグネシウ ム、ピロリン酸カルシウム等の如き化合物であ り、硫酸塩とは硫酸マグネシウム、硫酸カルシ ウム、硫酸パリウム等の化合物であり、珪酸塩 とは珪酸マグネシウム、珪酸カルシウム、珪酸 アルミニウム、カオリン、タルク、タレー、珪 藻土、ウォラストナイト等の化合物であり、特 にリン酸塩が好適である。又、上記他にアルミ ニウム、珪素、スズ、鉛、アンチモン、ピスマ スの元素及びその酸化物からなる群より選ばれ た1種又は2種以上も好ましい。特に、亜鉛、 アルミニウム、スズ、鉛等の金属及びその金属 の酸化物が好ましい。

これらの微粉状無機充填材の配合量は液晶性

ポリエステル樹脂組成物全量に対して5~80重 量%、好ましくは20~70重量%である。5重量 %未満では成形品表面に不均質な流れマークが 発生し、成形品表層は粘着テープを表面に貼り 付け引き剝がすと容易に薄皮状の剝がれが生じ る。一方、80重量%を超えると樹脂の流動性が 低下し、表面の良好な成形品が得られず、同時 に成形品の機械的強度も低下してしまい好まし くない。又、無機充塡材は厳粉状であるのが好 ましく、その粒径は平均粒径0.01~ 100 μm の 範囲、好ましくは0.1 ~30 μm 、更に好ましく は0.5 ~10 μ m が適切である。0.01 μ m 未満で は分散不良により成形品表面に凝集塊が生じ易 く、 100 μm を超えると成形品の平滑性が悪く なり、サブトラクティブ法による精密回路形成 のための細線化が極めて困難となり、更に良い 外観が得られない。

又、無機充填材として繊維状無機物も好ましく、繊維状無機物単独で、若しくは上記微粉状 無概充填材と組み合わせて使用される。

ァイバーが特に好ましい。

ただし、前記無機充塡材と併用無機物との総配合量が成形品組成物中の85重量%を越えることは成形加工性及び各種の物性面から好ましくない。

本発明における表面金属被覆処理法とは、真空系を用いた乾式金属被覆法のことで、具体的には、スパッタリング、イオンプレーティング 又は真空蒸着の何れかの方法により樹脂は形態を付与する方法をいう。またた 板に直接金属膜を付与する方法をいう。温度に 直接金属膜を付与する方法をいう。温度は 本発明では特に樹脂成形品を60 セ以上の温度は 加熱することを必須条件とし、加熱温度は しくは 150 セ以上である。但し、成形品が 数形することを避けるため 270 セ以下にとどめるのが ましい。

好ましい温度条件は表面金属被覆処理法によっても多少異なり、スパッタリングにおいては150~250 ℃、イオンプレーティングにおいては60~200 ℃、真空蒸着においては200~250 ℃である。

繊維状無機物としては、ガラス繊維、ミルドガラスファイバー、炭素繊維、アスペスト機維、シリカ・アルミナ機維、空ルミナ機維、塑化・変化の素繊維、塑化・変化の素繊維、塑化・変化の変化を受けられる。 マーロの 大の形状としては、直径1~30 μm 、長さ5 μm ~100 μm の範囲にあるものが好ましい。

特に好ましく用いられる繊維状無機物はがラス繊維であり、その配合量は成形品組成物の配合量別の範囲であり、経過に対し、1~60重量別である。特にかラス繊維予してある。特に対すると、特別である。特別である。特別である。特別である。特別では、1000である。のでは、1000では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、100では、

前記の通り、従来の回路はLine幅0、30mm、Space幅0、30mm、Space幅0、30mmが限界であったが、本発明の表面金属処理法により回路幅はLine幅0、25mm以下、Space幅0、25mm以下の細線化が可能となり、かつ回路の密着力もあり、サブトラクティブ法による精密細線回路の形成ができるようになった。

本発明の液晶性ポリエステルとは、溶融加工性ポリエステルで、溶融状態でポリマー分子鎖が規則的な平行配列をとる性質を有している。

分子がこのように配列した状態をしばしば液晶 状態または液晶性物質のネマチック相という。 このようなポリマー分子は、一般に細長く、偏 平で、分子の長軸に沿ってかなり剛性が高く、 普通は同軸または平行のいずれかの関係にある 複数の連鎖伸長結合を有しているようなポリマ ーからなる。

異方性溶融相の性質は、直交偏光子を利用した慣用の偏光検査法により確認することができる。より具体的には、異方性溶融相の確認は、異方性溶融は影響を使用し、Leit2 ホットステージにのせた溶融は料を窒素雰囲気下で40倍率で観察することにより実施できる。本発明のポリマーは直交偏光子の間で検査したときにたとえ溶融静止状態であっても偏光は透過し、光学的に異方性を示す。

本発明に使用するのに適した液晶性ポリマーは、一般溶剤には実質的に不溶である傾向を示し、したがって溶液加工には不向きである。しかし、既に述べたように、これらのポリマーは

体の1種又は2種以上と

- b) 芳香族ジカルボン酸、脂環族ジカルボン酸 及びその誘導体の1種又は2種以上と
- c) 芳香族ジオール、脂環族ジオール、脂肪族 ジオール及びその誘導体の少なくとも1種又 は2種以上とからなるポリエステル
- 3) 主として
- a) 芳香族ヒドロキシカルボン酸及びその誘導体の1種又は2種以上と
- b) 芳香族ヒドロキシアミン、芳香族ジアミン 及びその誘導体の1種又は2種以上と
- c) 芳香族ジカルポン酸、脂環族ジカルポン酸 及びその誘導体の1種又は2種以上とからな るポリエステルアミド
- 4) 主として
- a) 芳香族ヒドロキシカルボン酸及びその誘導 体の1種又は2種以上と
- b) 芳香族ヒドロキシアミン、芳香族ジアミン 及びその誘導体の L 種又は 2 種以上と
- c)芳香族ジカルポン酸、脂環族ジカルポン酸

普通の熔融加工法により容易に加工することが できる。

本発明で用いられる異方性溶触相を示すポリマーは、芳香族ポリエステル及び芳香族ポリエステルアミドが好ましく、芳香族ポリエステル及び芳香族ポリエステルでミドを同一分子鎖中に部分的に含むポリエステルも好ましい例である。

特に好ましくは、芳香族ヒドロキシルカルポン酸、芳香族ヒドロキシルアミン、芳香族ジアミンの群から選ばれた少なくとも1種以上の化合物を構成成分として有する液晶性芳香族ポリエステル、液晶性芳香族ポリエステルできょる。

より具体的には、

- 1) 主として芳香族ヒドロキシカルボン酸及びその誘導体の1種又は2種以上からなるポリエステル
- 2) 主として
- a) 芳香族ヒドロキシカルポン酸及びその誘導

及びその誘導体の1種又は2種以上と

d) 芳香族ジオール、脂環族ジオール、脂肪族 ジオール及びその誘導体の少なくとも1種又 は2種以上とからなるポリエステルアミド が挙げられる。

更に上記の構成成分に必要に応じ分子量調整 剤を併用しても良い。

本発明の液晶性ポリエステルを構成する具体的化合物の好ましい例は、2.6 ーナフタレンジカルポン酸、2.6 ージヒドロキシナフタレン、1.4 ージヒドロキシナフタレン及び6ーヒドロキシー2ーナフトエ酸等のナフタレン化合物、4.4 ージフェニルジカルポン酸、4.4 ージヒドロキシピフェニル等のピフェニル化合物、下記一般式(I)、(II)又は

(皿) で表わされる化合物:

$$HO - V - V - OH$$

$$HO \longrightarrow N \longrightarrow CO \longrightarrow OH$$
 (D)

(但し、X:アルキレン (C,~C*)、アルキリデン、-Q-、-SO-、-SO₂-、-S-、-CO-より選ばれる基

Y:-(CH₂)_n- (n=1~4)、-0(CH₂)_nO-(n=1~4)より選ばれる基)

pーヒドロキシ安息香酸、テレフタル酸、ハイドロキノン、pーアミノフェノール及びpーフェニレンジアミン等のパラ位置換のペンゼン化合物(置格がなる。メチル、フェニル、1ーフェニルエチルより選ばれる)、イソフタル酸、レゾルシン等のメタ位置換のペンゼン化合物である。

又、本発明に使用される液晶性ポリエステルは、上述の構成成分の他に同一分子館中に部分 的に異方性溶融相を示さないポリアルキレンテ

~50.000、好ましくは約10.000~30.000、例えば15.000~17.000である。かかる分子量の測定は、ゲルバーミエーションクロマトグラフィーならびにその他のポリマーの溶液形成を伴わない標準的測定法、たとえば圧縮成形フィルムについて赤外分光法により末端基を定量することにより実施できる。また、ペンタフルオロフェノール溶液にして光散乱法を用いて分子量を測定することもできる。

上記の芳香族ポリエステル及びポリエステル アミドはまた、60℃でペンタフルオロフェノー ルに0.1 重量%進度で溶解したときに、少なく とも約2.0d1/8、たとえば約2.0~10.0d1/8の 対数粘度(1.1.)を一般に示す。

本発明においては、種々の特性を改良する目的で、上記特定の無機充填材(厳粉状無機充填 材及び繊維状無機物)に加え、更に他の各種の 併用無機物を配合することができる。かかる併 用無機物は機械的特性、耐熱性、寸法安定性

(耐変形、そり) 等の性質に優れた基板を得る

レフタレートであってもよい。この場合のアル キル基の炭素数は2万至4である。

上述の構成成分の内、ナフタレン化合物、ピフェニル化合物、バラ位置換ペンゼン化合物より選ばれる1種若しくは2種以上の化合物を必須の構成成分として含むものが更に好ましい例である。又、pー位置換ペンゼン化合物の内、pーヒドロキシ安息香酸、メチルハイドロキノン及び1ーフェニルエチルハイドロキノンは特に好ましい例である。

構成成分となるエステル形成性の官能基を有する化合物の具体例及び本発明で用いられるのに好ましい異方性溶融相を形成するポリエステルの具体例については特公昭63-36633 号公報に記載されている。

本発明で用いるのに好適な液晶性ポリエステルは一般に重量平均分子量が約2,000~200,000、好ましくは約10,000~50,000、特に好ましくは約20,000~25,000である。一方、好適な芳香族ポリエステルアミドは一般に分子量が約5,000

ためには配合することが好ましく、これには目 的に応じて粉粒状、板状の併用無機物が用いら れる。

粉粒状無機物としては、カーポンプラック、 黒鉛、シリカ、石英粉末、ガラスピーズ、ガラ スパルーン、ガラス粉、酸化鉄の如き金属の酸 化物、その他フェライト、炭化珪素、窒化珪素、 窒化顕素等が挙げられる。

又、板状無機物としては、マイカ、ガラスフ レーク、各種の金属箔等が挙げられる。

これらの併用無機物は一種又は二種以上併用することができる。

前記無機充填材と併用無機物との総配合量が 成形品組成物中の85重量%を越えることは成形 加工性及び各種の物性面から好ましくない。前 記の無機充填材及び併用無機物の使用にあたっ ては必要ならば収束剤又は表面処理剤を使用す ることが望ましい。

更に本発明の組成物は、本発明の範囲でその 意図する目的を損なわない程度に他の熱可塑性 樹脂を補助的に添加したものであってもよい。

この場合に使用する熱可塑性樹脂は特に限定されないが、例を示すと、ポリエチレン、ポリアセン、ロピレン等のポリマー)、ポリスチレン、オリアクリルはコポリアクリル酸エステル、ステル、オリアミド、オリアミド、オリアミド、オリアミアカード、ステンスルフェニンスルフィースを挙げることができる。またこれの独自盟性樹脂は2種以上混合して使用することができる。

更に一般の熱可塑性樹脂及び熱硬化性樹脂に添加される公知の物質、即ち、可塑剤、酸化防止剤や紫外線吸収剤等の安定剤、帯電防止剤、表面処理剤、界面活性剤、難燃剤、染料や顔料等の着色剤及び流動性や維型性の改善のための滑剤、潤滑剤及び結晶化促進剤(核剤)等もその目的とする要求性能に応じ適宜使用することができる。

〔寒 施 例〕

銀を蒸発させ、基板の表面に金属鋼薄膜(膜厚3~5μm)を形成させた。蒸着後基板を冷却した上で成形平板を取り出した。

- 2) スパッタリング:同様にスパッタリング装置 (徳田製作所製 8ES) を用い、真空槽内を3×10-*Torrまで高真空化した後、アルゴンガスを流し、平衡圧力が5×10-**Torrになる機に設定した上、基版温度をハロゲンランでにより所定の温度に設定した上で、基板の回転数10rpxで回転させ、金属銅ターゲットを用い、ターゲットから100mmの位置になる様に基板にセットした成形品にスパッタリングを行い、金属鋼薄膜を形成させた。
 - 3) イオンプレーティング: アーク放電型イオンプレーティング装置 AIF-850S8 (神港精機株式会社)を用いて、真空槽内を3×10-*Torrまで高真空にした後、槽内にセットされた基板上の成形品を所定の温度にセットした上へイオンプレーティングにより金属銀を薄膜形成させた。イオン化電流は100mA、蒸着速度

以下実施例をあげて本発明を更に具体的に説明するが、本発明はこれに限定されるものではない。

実施例1~14、比较例1~6

後述の各種液晶性ポリエステル樹脂 A~Fと 表-1に示した充塡材(重量%は対組成物全量 に対する値を示す)とを押出機による溶融混練 方法により混練分散させペレット化し、140℃ で3時間乾燥した後、成形機により100~160 でに温調された金型を用いて50mm×70mm×3mm の平板を成形した。

成形した平板(基板)について基板温度を変え、下記各種方法により表面金属化処理を実施した。

1) 真空蒸着:真空蒸着装置 (日本真空技術製 EX500)の真空槽内に成形した平板をセットし、 真空槽内を 4×10⁻⁵Torrまで真空化した。

真空槽内に設けた成形品加熱用ハロゲンランプを用い、成形品の表面温度が所定の温度 になる様セットし、電子ビーム法により金属

は 0.5μの/分のスピードで実施した。

表面金属処理された成形平板はそのままではピーリング強さを測定できないため、処理後直ちに電気鋼メッキを実施し、護厚30~40μmに形成させた後、5mm幅の帯状になる様にナイフでカットし、ピーリング強さをバネばかりにより測定した。引き別がし速度は50mm/minとした。結果を表ー1に示す。

尚、実施例で使用した液晶性ポリニステル A~Fは下記構成単位を有するものである。

= 6 0 / 2 0 / 2 0

影 →

実施例 及び 比較例	材			料	表面会眞処理方法・基板温度(で)			金属玻膜密着强含
	#	ポリテー フィラー(1)		フィラー(2)	英空蒸着	スパッタリング	イオン プレーティング	(ピーリング強さ) kg/cm
比較例1	A	(50)	ミルドファイバー (50)	_	30		-	0. 19
比较例 2	A	(50)	~ (15)	ピロリン酸カルシウム(35)	30	-		0. 15
比較例3	A	(50)	" (50)	_	50		_	0, 20
比較例 4	A	(50)	4 (15)	ピロリン酸カルシウム(35)	50	_		0. 25
実拍例 1	A	(50)	~ (50)	_	200	_		1. 00
実拍例 2	A	(50)	~ (15)	ピロリン酸カルシウム(35)	200	_	_	1. 10
実施例3	A	(50)	س (15)	~ (35)	250			I. 20
実施例 4	A	(40)	ガラスファイバー (30)	ウォラストナイト (30)	, 200			1. 05
実施例 5	Α	(70)	チタン酸カリウム ウィスカー(30)	-	200			1. 10
実施例 6	A	(40)	硫酸カルシウム ウィスカー(30)	酸化亜鉛 (30)	200		_	1. 10
実施例?	A	(80)	マイカ (20)	_	200		-	1. 00
比較例 5	A	(50)	ミルドファイバー (50)			40		0. 25
実施例 8	Α	(50)	~ (50)	_	_	200		1. 05
比較例 6	A	(50)	" (50)	_	_	_	40	0. 30
実施例 9	A	(50)	" (50)	-	_	_	200	1. 20
実施例10	В	(50)	" (50)	_	200	· 		1. 05
実施例11	С	(50)	~ (50)	_	200	_	-	1. 10
実施例12	D	(50)	~ (50)		200	_	_	1. 10
実施例13	£	(50)	~ (50)		200	_		1. 05
突站例14	F	(50)	~ (50)	_	200	_		1. 15

〔発明の効果〕

以上述べた様に、本発明の液晶性ポリエステル樹脂成形品の表面金属処理法によれば、当該樹脂の表層剝離を容易に起こさず、均一で緻密な表面構造を持ち、表面の無限の密着力を強め、これまでの無可塑性樹脂では困難であった金属との無影張係数の差による高温鯏離を生じることの無影張係数の差によって精密として回路形成(回路を上ine幅0.25mm以下、Space幅0.25mm以下)が可能となり、外費ではもとより、プリント配線基板を対象とした用途への展開が可能となった。

出願人代理人 古谷 琴